Generierung des Eingangssingals für Barrier Bucket RF Systeme and der GSI



Jonas Christ, Artem Moskalew, Maximilian Nolte Jens Harzheim, M.Sc.

Projektseminar Beschleunigertechnik



Outline

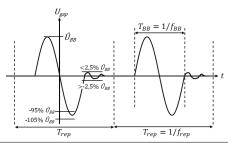
- 1 Einführung
 - Problemstellung
 - Aufbau
- 2 Design
 - Blöcke
 - Test Driven Development
 - MockSystem
- 3 Optimierung
 - Optimierung der Übertragungsfunktion
 - Optimierung der Kennlinie

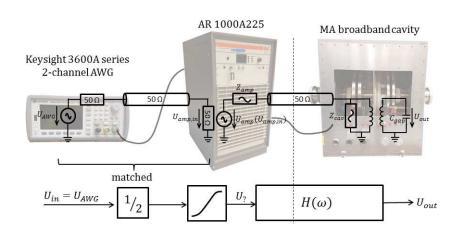
■ Barrier-Bucket System

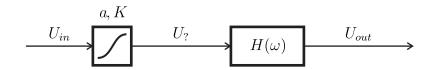
- Barrier-Bucket System :
 - Longitudinale Manipulation des Teilchenstrahls

- Barrier-Bucket System :
 - Longitudinale Manipulation des Teilchenstrahls
- Ziel

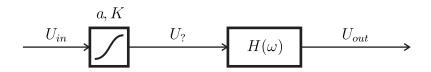
- Barrier-Bucket System :
 - Longitudinale Manipulation des Teilchenstrahls
- Ziel :
 - Gap Spannung in Form einer Ein-Sinus Periode
 - Qualität das Signals





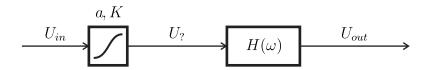


- Gegeben:
 - Lineare Übertragungsfunktion *H* bestimmt durch Pseudorauschen
 - System linear bis $\hat{U}_{BB} \approx 550 \, V$ genähert



- Gegeben:
 - Lineare Übertragungsfunktion *H* bestimmt durch Pseudorauschen
 - System linear bis $\hat{U}_{BB} \approx 550 \, V$ genähert
- Hammerstein Modell :
 - Ergänzung um eine nichtlineare Vorverzerrung mit einem Potenzreihenansatz

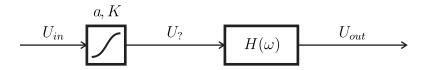
$$U_{?}(t) = \sum_{n=1}^{N} a_n \left[U_{in}(t) \right]^n \quad \underline{U}_{out}(\omega) = H(\omega) \cdot \underline{U}_{?}(\omega)$$

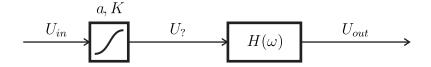


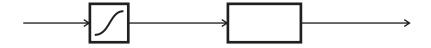
- Gegeben:
 - Lineare Übertragungsfunktion *H* bestimmt durch Pseudorauschen
 - System linear bis $\hat{U}_{BB} \approx 550 \, V$ genähert
- Hammerstein Modell :
 - Ergänzung um eine nichtlineare Vorverzerrung mit einem Potenzreihenansatz

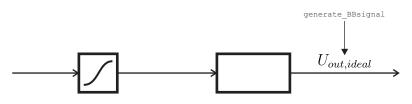
$$U_{?}(t) = \sum_{n=1}^{N} a_n \left[U_{in}(t) \right]^n \quad \underline{U}_{out}(\omega) = H(\omega) \cdot \underline{U}_{?}(\omega)$$

- Zielsetzung :
 - Parameter an der Kennlinie K zubestimmen
 - Ersten Optimierungs Ansatz implementieren

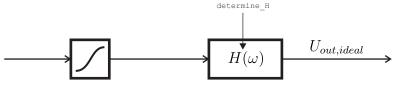




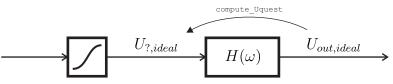




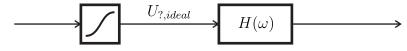
Uout_ideal = generate_BBsignal (fq_rep , fq_bb , vpp)



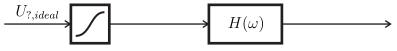
```
Uout_ideal = generate_BBsignal ( fq_rep , fq_bb , vpp )
H = determine_H ( )
```



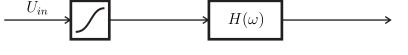
```
Uout_ideal = generate_BBsignal ( fq_rep , fq_bb , vpp )
H = determine_H ( )
Uquest_ideal = compute_Uquest ( Uout_ideal , H )
```



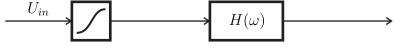
```
Uout_ideal = generate_BBsignal ( fq_rep , fq_bb , vpp )
H = determine_H ( )
Uquest_ideal = compute_Uquest ( Uout_ideal , H )
```



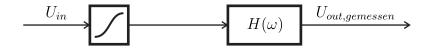
```
Uout_ideal = generate_BBsignal ( fq_rep , fq_bb , vpp )
H = determine_H ( )
Uquest_ideal = compute_Uquest ( Uout_ideal , H )
```



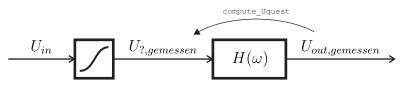
```
Uout_ideal = generate_BBsignal ( fq_rep , fq_bb , vpp )
H = determine_H ( )
Uquest_ideal = compute_Uquest ( Uout_ideal , H )
Uin = Uquest_ideal
```



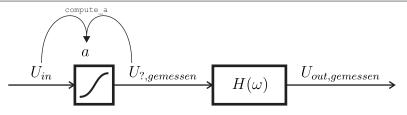
```
Uout_ideal = generate_BBsignal ( fq_rep , fq_bb , vpp )
H = determine_H ( )
Uquest_ideal = compute_Uquest ( Uout_ideal , H )
Uin = Uquest_ideal
Uout_measured = measure_Uout ( Uin )
```



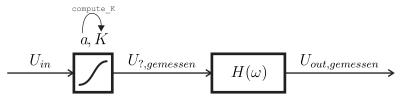
```
Uout_ideal = generate_BBsignal ( fq_rep , fq_bb , vpp )
H = determine_H ( )
Uquest_ideal = compute_Uquest ( Uout_ideal , H )
Uin = Uquest_ideal
Uout_measured = measure_Uout ( Uin )
```



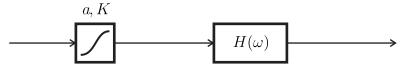
```
Uout_ideal = generate_BBsignal ( fq_rep , fq_bb , vpp )
H = determine_H ( )
Uquest_ideal = compute_Uquest ( Uout_ideal , H )
Uin = Uquest_ideal
Uout_measured = measure_Uout ( Uin )
Uquest_measured = compute_Uquest ( Uout_measured , H )
```



```
Uout_ideal = generate_BBsignal ( fq_rep, fq_bb, vpp )
H = determine_H ( )
Uquest_ideal = compute_Uquest ( Uout_ideal, H )
Uin = Uquest_ideal
Uout_measured = measure_Uout ( Uin )
Uquest_measured = compute_Uquest ( Uout_measured, H )
a = compute_a ( Uin, Uquest_measured, N )
```



```
Uout_ideal = generate_BBsignal ( fq_rep , fq_bb , vpp )
H = determine_H ( )
Uquest_ideal = compute_Uquest ( Uout_ideal , H )
Uin = Uquest_ideal
Uout_measured = measure_Uout ( Uin )
Uquest_measured = compute_Uquest ( Uout_measured , H )
a = compute_a ( Uin , Uquest_measured , N )
K = compute K ( a )
```



```
Uout_ideal = generate_BBsignal ( fq_rep, fq_bb, vpp )

H = determine_H ( )

Uquest_ideal = compute_Uquest ( Uout_ideal, H )

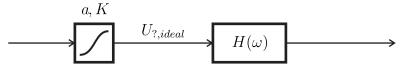
Uin = Uquest_ideal

Uout_measured = measure_Uout ( Uin )

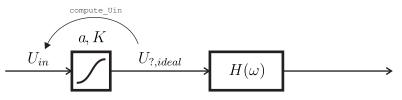
Uquest_measured = compute_Uquest ( Uout_measured, H )

a = compute_a ( Uin, Uquest_measured, N )

K = compute_K ( a )
```



```
Uout_ideal = generate_BBsignal ( fq_rep, fq_bb, vpp )
H = determine_H ( )
Uquest_ideal = compute_Uquest ( Uout_ideal, H )
Uin = Uquest_ideal
Uout_measured = measure_Uout ( Uin )
Uquest_measured = compute_Uquest ( Uout_measured, H )
a = compute_a ( Uin, Uquest_measured, N )
K = compute K ( a )
```



```
Uout_ideal = generate_BBsignal ( fq_rep , fq_bb , vpp )

H = determine_H ( )

Uquest_ideal = compute_Uquest ( Uout_ideal , H )

Uin = Uquest_ideal

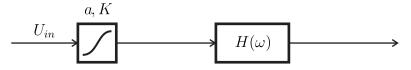
Uout_measured = measure_Uout ( Uin )

Uquest_measured = compute_Uquest ( Uout_measured , H )

a = compute_a ( Uin , Uquest_measured , N )

K = compute_K ( a )

Uin = compute_Uin ( Uquest_ideal , K )
```



```
Uout_ideal = generate_BBsignal ( fq_rep , fq_bb , vpp )

H = determine_H ( )

Uquest_ideal = compute_Uquest ( Uout_ideal , H )

Uin = Uquest_ideal

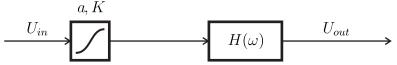
Uout_measured = measure_Uout ( Uin )

Uquest_measured = compute_Uquest ( Uout_measured , H )

a = compute_a ( Uin , Uquest_measured , N )

K = compute_K ( a )

Uin = compute_Uin ( Uquest_ideal , K )
```



```
Uout_ideal = generate_BBsignal ( fq_rep, fq_bb, vpp )
H = determine_H ( )
Uquest_ideal = compute_Uquest ( Uout_ideal, H )
Uin = Uquest_ideal
Uout_measured = measure_Uout ( Uin )
Uquest_measured = compute_Uquest ( Uout_measured, H )
a = compute_a ( Uin, Uquest_measured, N )
K = compute_K ( a )
Uin = compute_Uin ( Uquest_ideal, K )
Uout = measure_Uout ( Uin )
```

27 Unit Tests

- 27 Unit Tests
- 4 System Tests

- 27 Unit Tests
- 4 System Tests

- 27 Unit Tests
- 4 System Tests

- Ermöglichen:
 - inkrementierende Code-Anpassungen

- 27 Unit Tests
- 4 System Tests

- Ermöglichen:
 - inkrementierende Code-Anpassungen
 - verteiltes Debuggen ohne den Messaufbau

- 27 Unit Tests
- 4 System Tests

- Ermöglichen:
 - inkrementierende Code-Anpassungen
 - verteiltes Debuggen ohne den Messaufbau
- Zwingen zum modularen Code-Design

Test Driven Development

- 27 Unit Tests
- 4 System Tests

- Ermöglichen:
 - inkrementierende Code-Anpassungen
 - verteiltes Debuggen ohne den Messaufbau
- Zwingen zum modularen Code-Design
- Erleichtern das Migrieren der Funktionen aus anderen Sprachen

Test Driven Development

- 27 Unit Tests
- 4 System Tests

Vorteile:

- Ermöglichen:
 - inkrementierende Code-Anpassungen
 - verteiltes Debuggen ohne den Messaufbau
- Zwingen zum modularen Code-Design
- Erleichtern das Migrieren der Funktionen aus anderen Sprachen

Nachteile:

Test Driven Development

- 27 Unit Tests
- 4 System Tests

Vorteile:

- Ermöglichen:
 - inkrementierende Code-Anpassungen
 - verteiltes Debuggen ohne den Messaufbau
- Zwingen zum modularen Code-Design
- Erleichtern das Migrieren der Funktionen aus anderen Sprachen

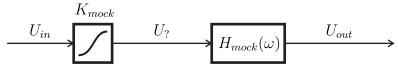
Nachteile:

Extra Aufwand: mehr Code zu debuggen

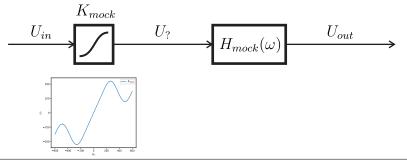
- Wird genutzt, wenn mit Geräten kommuniziert wird:
 - mock_system.write_to_AWG
 - mock_system.read_from_DSO

- Wird genutzt, wenn mit Geräten kommuniziert wird:
 - mock_system.write_to_AWG
 - mock_system.read_from_DSO
- Simuliert das Verhalten des Messaufbaus nach dem Hammerstein Model

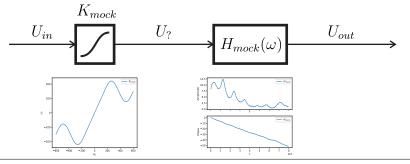
- Wird genutzt, wenn mit Geräten kommuniziert wird:
 - mock_system.write_to_AWG
 - mock_system.read_from_DSO
- Simuliert das Verhalten des Messaufbaus nach dem Hammerstein Model



- Wird genutzt, wenn mit Geräten kommuniziert wird:
 - mock_system.write_to_AWG
 - mock_system.read_from_DSO
- Simuliert das Verhalten des Messaufbaus nach dem Hammerstein Model



- Wird genutzt, wenn mit Geräten kommuniziert wird:
 - mock_system.write_to_AWG
 - mock_system.read_from_DSO
- Simuliert das Verhalten des Messaufbaus nach dem Hammerstein Model



- Wird genutzt, wenn mit Geräten kommuniziert wird:
 - mock_system.write_to_AWG
 - mock_system.read_from_DS0
- Simuliert das Verhalten des Messaufbaus nach dem Hammerstein Model

- Wird genutzt, wenn mit Geräten kommuniziert wird:
 - mock_system.write_to_AWG
 - mock_system.read_from_DSO
- Simuliert das Verhalten des Messaufbaus nach dem Hammerstein Model

- Ermöglicht:
 - Unit Tests von Bausteinen, in den Gerätekommunikation stattfindet

- Wird genutzt, wenn mit Geräten kommuniziert wird:
 - mock_system.write_to_AWG
 - mock_system.read_from_DSO
- Simuliert das Verhalten des Messaufbaus nach dem Hammerstein Model

- Ermöglicht:
 - Unit Tests von Bausteinen, in den Gerätekommunikation stattfindet
 - System Tests

- Wird genutzt, wenn mit Geräten kommuniziert wird:
 - mock_system.write_to_AWG
 - mock_system.read_from_DSO
- Simuliert das Verhalten des Messaufbaus nach dem Hammerstein Model

- Ermöglicht:
 - Unit Tests von Bausteinen, in den Gerätekommunikation stattfindet
 - System Tests
 - Testen von Spezialszenarien

- Wird genutzt, wenn mit Geräten kommuniziert wird:
 - mock_system.write_to_AWG
 - mock_system.read_from_DSO
- Simuliert das Verhalten des Messaufbaus nach dem Hammerstein Model

- Ermöglicht:
 - Unit Tests von Bausteinen, in den Gerätekommunikation stattfindet
 - System Tests
 - Testen von Spezialszenarien
- Hilft das System besser zu verstehen

- Wird genutzt, wenn mit Geräten kommuniziert wird:
 - mock_system.write_to_AWG
 - mock_system.read_from_DSO
- Simuliert das Verhalten des Messaufbaus nach dem Hammerstein Model

Vorteile:

- Ermöglicht:
 - Unit Tests von Bausteinen, in den Gerätekommunikation stattfindet
 - System Tests
 - Testen von Spezialszenarien
- Hilft das System besser zu verstehen

Nachteile:

Extra Aufwand: mehr Code zu debuggen

Optimierung von K

- Bestimmung von K mit linear vorverzerrten Signal
- Anpassung von K für nichtliniear vorverzerrte Signale

$$U_{2,\text{meas}}(t) = \sum_{n=1}^{N} \overline{a}_n \left[U_{in}(t) \right]^n \qquad U_{2,\text{ideal}}(t) = \sum_{n=1}^{N} a_n \left[U_{in}(t) \right]^n \tag{1}$$

Oder direkt über die Differenz der Signale

$$\Delta U_{?}(t) = U_{?,\text{meas}}(t) - U_{?,\text{ideal}}(t) = \sum_{n=1}^{N} (\bar{a}_{n} - a_{n}) [U_{in}(t)]^{n} = \sum_{n=1}^{N} \tilde{a}_{n} [U_{in}(t)]^{n}$$
 (2)

Optimierung von K

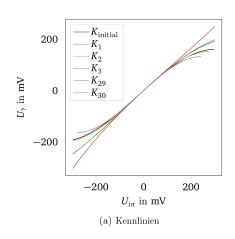
- Bestimmung der Parameter ã_n
- Vergleichen der Samples $\Delta U_{?,i} = \Delta U_?(i \cdot \Delta t)$ mit $U_{in,i} = U_{in}(i \cdot \Delta t)$
- Lösung des linearen Optimierungsproblems ergibt die Anpassung der alten Parameter

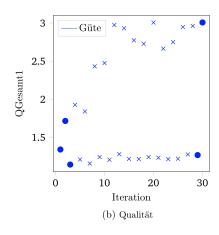
$$a_n^{i+1} = a_n^i + \sigma_a^i \tilde{a}_n^i \tag{3}$$

Erster Ansatz

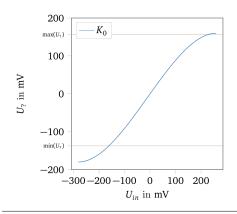
- *K* im gleichen Spannungsbereich anpassen
- Referenz zum Rechnen $U_{out.ideal}$ mit $V_{PP} = 6 \text{ V}$
- Eingangsspannung mit $V_{PP} = 587 \text{ mV}$

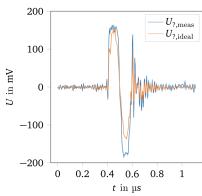
Erster Ansatz



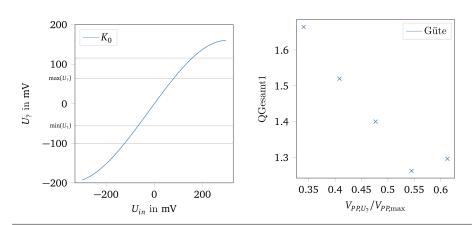


Grenzen der Kennlinie





Grenzen der Kennlinie



Zweiter Ansatz

- *K* in einem kleineren Spannungsbereich anpassen
- Referenz zum Rechnen U_{out.ideal} mit V_{PP} = 3 V
- Eingangsspannung mit $V_{PP} = 290 \,\text{mV}$
- Ausgangsspannung gemessen über Gapspannungsteiler V_{PP} = 2.7 V

Zweiter Ansatz

